

XFS-R 3-1 扫描仪近场探头(30 MHz ~ 6 GHz)



描述：

XFS-R 3-1 型磁场探头适用于近距离测量高磁场强度元器件。扫描探头可以接到频谱分析仪或示波器的 50Ω 输入端。探头内部有 50Ω 的终端阻抗。

具体指标：

频率范围	30 MHz ~ 6 GHz
分辨率	≈ 1 mm
探头尺寸	∅ ≈ 3 mm
输出接口	SMA



更专业的技术团队，一站式交钥匙工程
更经济的解决方案，贴合用户实际需求
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧



联系方式

北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: info@emctest.org

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: www.emctest.org

苏州实验室: www.emctest.org.cn